# α-NPD 의 dihedral coefficient 최적화

유동선, 이규현

서울대학교 재료공학부, 서울특별시 관악구 관악로 1, 대한민국 E-mail: will1792@snu.ac.kr, khlee1992@snu.ac.kr

유기 반도체의 전하 이동 특성은 그 구조적 특성에 매우 민감하다. 따라서 재료의 특 성을 정확히 예측하기 위해서는 정확하게 구조를 모델링할 필요가 있다. 본 연구에서는 OLED에 널리 쓰이는  $\alpha$ -NPD의 구조를 분자동역학을 통해 예측하기 위하여 OPLS-AA force field를 기반으로 하여 dihedral coefficient를 최적화하였다. DFT 계산을 기준으로 이 를 근사하는 dihedral coefficient를 계산하였으며  $\alpha$ -NPD의 중앙에 위치한 biphenyl dihedral의 경우, K<sub>2</sub> = 2.74 kcal/mol, K<sub>4</sub> = -0.12 kcal/mol을 얻었다. 또한 이를 이용하여 melt-quench 방법을 통해  $\alpha$ -NPD의 비정질 구조를 모델링하였다. 계산으로 얻어진 밀도 는 1.11 g/cm<sup>3</sup>이며 실험값은 1.12 g/cm<sup>3</sup>이다

### **INTRODUCTION**

Organic light-emitting diode (OLED)는 flexible device에 활용할 수 있으며 대규모 공정이 용이 하여 차세대 디스플레이 재료로 부상하고 있으며, OLED에 활용할 수 있는 다양한 재료에 대한 연 구들이 활발히 진행되고 있다. 상대적으로 안정 성이 높은 α-NPD는 OLED의 hole-injection layer[1], hole-transport layer[2-7], electronblocking layer[8], blue-emitting layer[9,10], 그리 고 mixed emitting layer의 host material[4,11-13] 로 널리 사용되고 있다. Small molecule OLED는 대부분 비정질 구조이므로 자연적으로 전하가 편 재되어 있으며, 전하의 이동이 두 분자 사이의 hopping mechanism을 통해 이루어진다. 전하의 hopping 확률은 두 분자가 겹치는 정도에 의해 결정되므로, 재료의 전하 이동 특성은 그 구조적 특성에 매우 민감하다[14]. 최근 들어 재료의 구 조적 특성의 중요성이 부각되면서 OLED에서 재 료의 구조적 특성이 그 물성에 미치는 영향과, 이를 제어하려는 연구들이 진행되고 있다[15, 16]. 전하 이동도와 안정성 등 OLED 소자의 여러 가

지 중요한 물성들이 재료의 구조적 특성에 기인 하기 때문에 재료 설계를 위해서는 효율적이고 정확하게 재료의 구조를 예측할 수 있어야 한다. 재료의 구조를 모델링할 수 있는 방법 중 가장 많이 쓰이는 방법은 분자동역학을 이용하는 것이 다. 이를 위해서는 유기 분자를 올바르게 기술하 는 적합한 force field parameter를 알아야 한다. Dihedral angle은 bond, angle 등에 비해 환경의 영향을 크게 받으며 분자의 모양과 packing을 좌 우하므로 정확한 기술을 위해서는 해당 분자의 dihedral coefficient를 최적화하는 것이 좋다.

본 연구에서는 OPLS-AA force field를 기반으 로 하여 α-NPD의 dihedral angle에 대한 force field parameter를 최적화하였다. Force field의 신 뢰도는 melt-quench 방법을 사용하여 얻은 비정 질 구조의 밀도를 실험값과 비교하여 확인하였다.

#### METHODS

Density functional theory(DFT)로 계산한 α-NPD의 dihedral energy profile을 기준으로 하여 OPLS-AA force field의 dihedral coefficient를 최적 화하였다. α-NPD 중앙에 위치한 biphenyl의 dihedral angle을 0°에서부터 360°까지 10° 간격 으로 변화시켜 가면서 구조를 안정화하여 에너지 를 구하였다. DFT로 계산할 때는 dihedral을 이루 는 원자들의 위치를 고정했고, classical force field 로 계산할 때는 dihedral angle을 고정했다. Force field을 이용한 계산에서는 해당 dihedral의 에너 지를 빼고 계산했으므로, DFT 에너지와 force field로 계산한 에너지의 차를 dihedral energy라 고 볼 수 있다. 따라서 dihedral coefficient를 구 하기 위해 두 에너지의 차를 OPLS dihedral functional form에 맞추었다. OPLS의 dihedral

$$E_{\text{dihedrals}} = \frac{V_1}{2} [1 + \cos(\phi - \phi_0)] + \frac{V_2}{2} [1 + \cos 2(\phi - \phi_0)] + \frac{V_3}{2} [1 + \cos 3(\phi - \phi_0)] + \frac{V_4}{2} [1 + \cos 4(\phi - \phi_0)]$$

VASP code와 VASP에 implement된 vdW-DF2 functional을 적용하여 단분자의 구조를 최적화하 고, EDISON Nanophysics의 LCAODFTLab을 이용 하여 최적화된 구조의 에너지를 계산하였다. 이 때 분자 주변에 충분한 여백을 두어 cell parameter는 16 Å×16 Å×26 Å 으로 하고 k-point 는 gamma-only로 두었다. LCAODFTLab에서는 xc-functional로 Perdew-Burke-Ernzerhof GGA (GGA-PBE)를 사용하였다.

앞에서 얻은 force field parameter를 이용하여 α-NPD에 대한 melt-quench 시뮬레이션을 진행 하였다. 분자동역학 계산은 LAMMPS code를 사 용했으며 NPT ensemble을 적용했다. 낮은 밀도 로 random하게 α-NPD molecule을 배치하고 700 K의 고온에서 2 ns 동안 equilibrate했다. 25 K씩 20 단계에 걸쳐 300 K까지 온도를 낮추었다. 이 후 300 K에서 1 ns 동안 equilibrate하여 밀도 를 계산했다.

## RESULTS AND DISCUSSION

LCAODFTLab을 이용해 얻은 dihedral energy profile은 그림 1과 같다. biphenyl을 이루는 방향 족 탄소의 p 오비탈 겹침이 약해지는 90°, 270° 에 큰 배리어가 나타나고 수소 사이에 반발력이 강해지는 0°, 180°에서 작은 배리어가 나타난다. 큰 배리어는 6 kcal/mol 정도, 작은 배리어는 2 kcal/mol 정도로 나타났다. Dihedral energy를 제 외해도 classical force field에서 수소 사이의 반발 력은 L-J 퍼텐셜로 기술되기 때문에 0°와 180°의 배리어는 나타나지만, 90°와 270°의 배리어는 나 타나지 않는다. 그림 2는 두 에너지 차이를 OPLS dihedral functional form에 맞추어 얻은 결 과이다. 여기서 얻은 dihedral coefficient는 K<sub>2</sub> = 2.84 kcal/mol, K₄ = -0.12 kcal/mol 이고, 맞춤의 질은 R<sup>2</sup> = 0.9955 이다. K<sub>1</sub>, K<sub>3</sub>는 물리적 의미가 없 기 때문에 0으로 두었다.

Dihedral coefficient를 적용하여 α-NPD에 대한분자동역학으로 melt-quench 계산을 진행하여얻은 밀도는 1.11 g/cm³이다. 비정질 박막 밀도실험값이 1.12 g/cm³[17]이므로 오차는 1 % 수준이다. 따라서 최적화된 force field가 비정질 α-NPD를 잘 기술한다고 생각된다.

### CONCLUSION

본 연구에서는 DFT 및 분자동역학 계산을 이 용하여 α-NPD의 force field의 dihedral coefficient를 최적화하였다. 최적화된 force field 를 이용해 비정질 구조를 melt-quench 방법으로 시뮬레이션한 결과 밀도가 실험으로 얻은 결과와 합치함을 확인하였다. 본 결과를 적용하면 비정 질 α-NPD의 구조적 특성과 이가 물성에 미치는 영향에 대한 심도 있는 연구가 가능할 것이다. 그러나 본 연구에서는 한 종류의 dihedral force field만 최적화하였으므로 보다 정확한 결과를 얻 기 위해서는 다른 dihedral angle에 대한 최적화 도 뒷받침되어야 할 것이다.

### ACKNOWLEDGEMENT

본 논문은 2015년도 정부(미래창조과학부)의 재원으로 한국연구재단 첨단 사이언스·교육 허브 개발 사업의 지원을 받아 수행된 연구임(No. NRF-2012-M3C1A6035302)

### REFERENCES

- W. Gao and A. Kahn, J. Appl. Phys. **94**, 360 (2003).
- [2] S. A. Van Slyke, C. H. Chen, and C. W. Tang, Appl. Phys. Lett. 69, 2160 (1996).
- [3] M. A. Baldo, S. Lamansky, P. E. Burrows, M. E. Thomson, and S. R. Forrest, Appl. Phys. Lett. 75, 4 (1999).
- [4] R. S. Deshpande, V. Bulovic, and S. R. Forrest, Appl. Phys. Lett. **75**, 888 (1999).
- [5] J.-W. Kang, D.-S. Lee, H.-D. Park, J. W. Kim, W. I. Jeong, Y.-S. Park, S.-H. Lee, K. Gob, J.-S. Lee, and J.-J. Kim, Org. Electron. 9, 452 (2008).
- [6] K. S. Son, M. Yahiro, T. Imai, H. Yoshizaki, and C. Adachi, Chem. Mater. 20, 4439 (2008).
- [7] Q. Wang, J. Ding, Z. Zhang, D. Ma, Y. Cheng, L. Wang, and F. Wang, J. Appl. Phys. **105**, 076101 (2009).
- [8] S. Lee, C.-H. Chung, and S. M. Cho, Synth. Met. 126, 269 (2002).
- [9] Y. Kijima, A. Nobutoshi, and S. Tamura, Jpn. J. Appl. Phys., Part 1 38, 5274 (1999).
- [10] T. Tsuji, S. Naka, H. Okada, and H. Onnagawa, Appl. Phys. Lett. **81**, 3329 (2002).
- [11] K. O. Cheon and J. Shinar, Appl. Phys. Lett. 81, 1738 (2002).
- [12] M. Nakahara, M. Minagawa, T. Oyamada, T. Tadokoro, H. Sasabe, and C. Adachi, Jpn. J. Appl. Phys., Part 2 46, L636 (2007).

- [13] R. Meerheim, S. Schoolz, S. Olthof, G. Schwartz, S. Reineke, K. Waltzer, J. Appl. Phys. 107, 113710 (2010)
- [14] T. Neumann, D. Danilov, C. Lennartz, W. Wenzel, J. Comput. Chem. 34, 2716-2725 (2013)
- [15] S. Lie, C. Lee, C. Wang, J. Lee, C. Chen, J. Wang, Chem. Phys. Lett. **474**, 207-211 (2009).
- [16] D. Yokoyama, J. Mater. Chem. 21, 19187-19202 (2011)
- [17] A. Farahzadi, M. Beigmohamadi, P. Niyamakom, S. Kremers, N. Meyer, M. Heuken, M. Wuttig, Appl. Surf. Sci. **256**, 6612-6617 (2010)



Fig. 2. Classical force field에서 biphenyl dihedral의 dihedral term(파란 선)과 DFT와 force field의 에너지 차이(까만 점)